1990
 ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
 Том 60, в. 2

 1990
 JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS
 Vol. 60, N 2

06 © 1990 r.

## АНИЗОТРОПИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ВОЛНОВОДОВ ИЗ ОПТИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

В. Н. Могилевич, В. П. Редько, А. А. Романенко, А. В. Хомченко

Экспериментально и теоретически исследованы тонкопленочные анизотропные волноводы, полученные наклонным напылением аморфных материалов на изотропные подложки. Показано, что посредством регулирования напряжения смещения на мишени и угла напыления можно получать волноводы с заранее заданными параметрами анизотропии. Установлено, что поляризация гибридных мод, возбуждающихся в ортогопальном оптической оси направлении, является квазиоднородной и существенно зависит от длины волны.

### Введение

Исследования механизма роста тонких пленок при наклонном осаждении оксидных материалов на диэлектрические подложки показали, что выращенные иленки имеют столбчатую структуру, ориентация элементов которой закономерно связана с углом осаждения распыляемого материала на подложку [<sup>1, 2</sup>]. Оптические свойства таких пленок оказались подобными свойствам пленок из анизотропного материала, тензор диэлектрической проницаемости которого ориентирован так, что одна из его главных осей совпадает с направлением роста столбчатых элементов, другая компланарна пленке, третья, очевидно, ортогональна первым двум. Таким образом, методом наклонного осаждения оказалось возможным выращивать оптически анизотропные пленки с прогнозируемой ориентацией тензора диэлектрической проницаемости. При удачном подборе материала подложки и распыляемой мищени данным методом можно изготавливать оптические волноводы с анизотропной волноведущей пленкой. Такие волноводы, выращенные наклонным осаждением оксидных материалов на стеклянные подложки, являются предметом обсуждения настоящей статьи.

#### 1. Изготовление и экспериментальное исследование волноводов

Для изготовления волноводов применялась планарная ВЧ распылительная система. В качестве мишеней были выбраны полированные диски из оптических стекол КВ и ЛКЗ, а также изготовленные горячим прессованием диски из Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Подложками служили полированные плоскопараллельные пластинки из оптических стекол КВ и К8. Подложки и выбранная мишень ориептировались под углом ф друг к другу (рис. 1) в рабочей камере системы. Напыление осуществлялось в атмосфере аргона и кислорода в соотношении 3:1, температура подложек при этом не превышала 200 °С.

Экспериментальное исследование изготовленных волноводов проводилось по традиционной схеме. Излучение лазера с длиной волны  $\lambda = 0.6328$  мкм после прохождения через поляризатор вводилось в волновод призменным элементом связи с показателем преломления n = 1.65708. Аналогичная призма выводила излучение из волновода, которое после прохождения через анализатор попадало на фотоприемник. В процессе эксперимента измерялись волноводные показатели преломления  $n_m$  мод, удерживаемых волноводами при возбуждении в *у*- и *z*-направлениях (рис. 1), а также исследовалась поляризация выходящего из волноводов излучения.

Характерным для всех изготовленных волноводов являлось то, что при возбуждении в у-направлении они удерживали моды двух типов, у которых отсутствовали соответствению x- и z-компоненты вектора напряженности электрического поля. Об этом свидетельствовал тот факт, что анализатор гасил излучение каждой моды, когда его плоскость пропускания составляла с осыю



ог угол  $\psi_m$ , равный () либо 90°. При возбуждении волноводов в z-направлении наблюдались моды, которые после вывода из волноводов гасились анализатором, ориентированным к оси оу под углами  $\psi_m$ , отличными от () и 90°. Результаты экспериментальных измерений для волноводов, цзготовленных осаждением материала мишени из стекла КВ на подложки из аналогичного стекла при трех значениях угла осаждения  $\varphi$  и трех значениях времени осаждения t, представлены в табл. 1.

Полученные экспериментальные дапные использовались для расчета параметров волноводов толщин и элементов тензора диэлектрической про-

Рис. 1. Геометрия волновода и взаимное расположение подложки (2) и мишени (1) в процессе нанесения пленки (3).

ницаемости волноводных пленок. Для этого предварительно проводился теоретический анализ анизотропного волновода, состоящего из однородной анизотропной пленки и изотропной подложки. Рассматривалась задача восстановле-

Угол напыления Ф, град	Время напыления <i>t</i> , ч	<b>2-Направление</b>							
		$n_1$	$n_2$	ns	$n_4$	ψı	ψ <sub>2</sub>	ψ <sub>3</sub>	ψ.
0	6	1.4568	1.4565	4 4500		90	0		-
20	18 6 11	1.4680 1.4582 1.4606	1.4677 1.4580 1.4604		1.4581	90 85 82		90	
40	18 6 11	$\begin{array}{c} 1.4679 \\ 1.4570 \\ 1.4589 \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.4674 \\ 1.4568 \\ 1.4587 \end{array}$	1.4603 — —	1.4601	10 82 80	$ -78 \\ 10 \\ -12$	16	-75
	18	1.4656	1.4652	1.4569	1.4568	18	-70	20	-72

Таблица 1

Таблица 1 (продолжение)

Угол	Время	у-Направление					
напыления 9, град	напыления t, ч	$n_1$	n2	$n_{3}$	n.		
0	6 18	1.4568 1.4681	1.4566 1.4678	1 4582	1 4581		
20	6 11	1.4583 1.4606	1.4581				
40	18 6 11	1.4678 1.4570 1.4587 1.4656	1.4675 1.4568 1.4586 4.4652				
	10	1.4000	1.4053	1.4570	1.4569		

ния параметров пленки по известным значениям волноводных показателей преломления и поляризаций мод, удерживаемых волноводом в *y*- и *z*-направлениях.

# 2. Определение параметров волноводов

Рассмотрим тонкопленочный волновод, показанный на рис. 1. Обозначим через є' и є'' диэлектрические проницаемости соответственно граничной среды (x > d) и подложки (x < 0), через є — тензор диэлектрической проницаемости волноведущей пленки (0 < x < d). Введем в рассмотрение орты  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ собственной системы координат (или главных осей) тензора є, а также его главные значения  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$ , позволяющие записать тензор є в инвариантной форме

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^{3} \varepsilon_i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i, \tag{1}$$

где  $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i$  — диады [<sup>3</sup>].

Тензор диэлектрической проницаемости всей волноведущей структуры можно теперь представить в виде

$$\hat{\varepsilon} = \sum_{i=1}^{3} \left[ \varepsilon''^{0} \left( -\frac{x}{d} \right) + \varepsilon_{i} \theta \left( \frac{x}{d} \right) \theta \left( 1 - \frac{x}{d} \right) + \varepsilon' \theta \left( \frac{x}{d} - 1 \right) \right] \mathbf{e}_{i} \cdot \mathbf{e}_{i}, \tag{2}$$

где  $\theta$  (. . .) — функция Хевисайда.

Пусть в у-направлении волновод удерживает два типа мод, у которых отсутствуют соответственно x- и z-компоненты вектора электрического поля E. Данное требование, согласующееся с экспериментальными наблюдениями, накладывает ограничение на ориентацию тензора  $\varepsilon$ . Моды с поляризацией  $E_x \equiv 0$  и  $H_x \equiv 0$  соответственно могут распространяться лишь в том случае, когда одна из главных осей тензора диэлектрической проницаемости волновода совпадает по направлению с осью ог [4]. В этой связи, не нарушая общности дальнейшего рассмотрения, будем считать, что  $\mathbf{e}_3$  является ортом оси ог, а орт  $\mathbf{e}_1$  образует угол а ( $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$ ) с координатной осью ог. Поставим задачу определения  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$ ,  $\alpha$  и d по спектрам волноводных показателей преломления  $n_m$  мод, удерживаемых волноводом в y- и z-направлениях.

Обозначим через  $\hat{e}_{xx}$ ,  $\hat{e}_{xy}$ ,  $\hat{e}_{yy}$  элементы тензора  $\hat{e}$  в системе координат волновода, связанные с его главными значениями  $\hat{e}_1$ ,  $\hat{e}_2$ ,  $\hat{e}_3$  посредством соотношений

$$\hat{\varepsilon}_{xx} = \hat{\varepsilon}_1 \cos^2 \alpha + \hat{\varepsilon}_2 \sin^2 \alpha, \quad \hat{\varepsilon}_{xy} = \frac{1}{2} \left( \hat{\varepsilon}_1 - \hat{\varepsilon}_2 \right) \sin 2\alpha,$$
$$\hat{\varepsilon}_{yy} = \hat{\varepsilon}_1 \sin^2 \alpha + \hat{\varepsilon}_2 \cos^2 \alpha_{\bullet} \tag{3}$$

1. Для мод, распространяющихся в у-направлении система уравнений Максвелла сводится к уравнениям второго порядка

$$[\nabla_x^2 + k^2 (\hat{\mathbf{e}}_3 - n_m^2)] E_z = 0, \tag{4}$$

$$\left[ \left( \nabla_x + ikn_m \frac{\hat{\varepsilon}_{xy}}{\hat{\varepsilon}_{xx}} \right) \frac{\hat{\varepsilon}_{xx}}{\hat{\varepsilon}_1 \hat{\varepsilon}_2} \left( \nabla_x + ikn_m \frac{\hat{\varepsilon}_{xy}}{\hat{\varepsilon}_{xx}} \right) + k^2 \left( 1 - \frac{n_m^2}{\hat{\varepsilon}_{xx}} \right) \right] H_s = 0 \tag{5}$$

относительно z-компонент векторов напряженности электрического E и магнитного H полей соответственно. При этом x- и y-компоненты выражаются через E<sub>z</sub> и H<sub>z</sub> по формулам

$$E_{x} = \frac{(kn_{m}\hat{\epsilon}_{\mu y} - i\hat{\epsilon}_{xy}\nabla_{x})H_{z}}{k\hat{\epsilon}_{1}\hat{\epsilon}_{2}}, \quad H_{x} = -n_{m}E_{z}, \tag{6}$$

$$E_{y} = \frac{(-kn_{m}\hat{\varepsilon}_{xy} + i\hat{\varepsilon}_{xx}\nabla_{x}) H_{z}}{k\hat{\varepsilon}_{1}\hat{\varepsilon}_{2}}, \quad H_{y} = -\frac{\iota}{k}\nabla_{x}E_{z}.$$
(7)

В выражениях (4)—(7) i — мнимая единица, k — волновое число вакуума;  $\nabla_x$  — оператор дифференцирования по x, действующий па все стоящие справа от него функции.

Уравнения (4), (5) незавпсимы, что указывает на независимость типов мод, описывающихся данными уравнениями. Уравнением (4) описываются *TE*моды анизотропного волновода с равными нулю компонентами полей  $H_s$ ,  $E_x$  и  $E_y$ . Соответственно уравнением (5) описываются TM-моды, у которых отсутствуют компоненты полей  $E_z$ ,  $H_x$  и  $H_y$ . Волноводные решения уравнений (4), (5) имеют соответственно вид

$$E_{z} = \exp\left(\mathbf{x}''x\right)\cos\eta_{0}\theta\left(-\frac{x}{d}\right) + \cos\left(\mathbf{x}_{0}x - \eta_{0}\right)\theta\left(\frac{x}{d}\right)\theta\left(1 - \frac{x}{d}\right) + \exp\left[\mathbf{x}'\left(d - x\right)\right]\cos\left(\mathbf{x}_{0}d - \eta_{0}\right)\theta\left(\frac{x}{d} - 1\right), \tag{8}$$

$$\varkappa_0 d = \operatorname{arctg} \frac{\varkappa'}{\varkappa_0} + \operatorname{arctg} \frac{\varkappa''}{\varkappa_0} + m\pi \tag{9}$$

 $H_{z} = \exp(\varkappa'' x) \cos \eta_{e}^{\theta} \left(-\frac{x}{d}\right) + \exp\left[-ikxn_{m}\frac{\varepsilon_{1}-\varepsilon_{2}}{\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}}\sin 2\alpha\right] \times \\ \times \cos\left(\varkappa_{e}x - \eta_{e}\right) \vartheta\left(\frac{x}{d}\right) \vartheta\left(1 - \frac{x}{d}\right) + \exp\left[\varkappa'\left(d - x\right)\right] \cos\left(\varkappa_{e}d - \eta_{e}\right) \vartheta\left(\frac{x}{d} - 1\right), \quad (10)$ 

$$x_{e}d = \operatorname{arctg} \frac{\overline{\varepsilon}_{3} x''}{\varepsilon'' \varepsilon_{xx} x_{e}} + \operatorname{arctg} \frac{\overline{\varepsilon}_{3} x'}{\varepsilon' \varepsilon_{xx} x_{e}} + m\pi, \qquad (11)$$

где

H

$$\begin{aligned} \kappa_{0} &= k \sqrt{\varepsilon_{3} - n_{m}^{2}} , \quad \kappa_{e} = k \sqrt{\overline{\varepsilon}_{3} (\varepsilon_{xx} - n_{m}^{2})} ,\\ \kappa' &= k \sqrt{n_{m}^{2} - \varepsilon'} , \quad \kappa'' = k \sqrt{n_{m}^{2} - \varepsilon''} ,\\ \eta_{0} &= \operatorname{arctg} \frac{\kappa''}{\kappa_{0}} , \quad \eta_{e} = \operatorname{arctg} \frac{\overline{\varepsilon}_{3} \kappa''}{\varepsilon'' \varepsilon_{xx} \kappa_{e}} ,\\ \varepsilon_{3} &= \varepsilon_{1} \varepsilon_{2} , \quad \varepsilon_{xx} = \varepsilon_{1} \cos^{2} \alpha + \varepsilon_{2} \sin^{2} \alpha , \quad m = 0, \ 1, \ 2, \ \dots . \end{aligned}$$

Характеристические уравнения (9) п (11) связывают волноводные показатели преломления  $n_m$  TE- и TM-мод с параметрами волноведущей пленки  $\varepsilon_3$ , d и  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_3$ , d соответственно. Естественно, что именио параметры  $\varepsilon_3$ ,  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_3$ и d могут быть рассчитаны из (9) и (11) по известным значениям волноводных показателей преломления либо двух TE- и двух TM-мод, либо одной TEи трех TM-мод. Однако нетрудно убедиться, что полученной таким образом информации о параметрах волноведущей пленки иедостаточно для однозначного установления вида тензора диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$ . Это связано с невозможностью однозначного определения главных значений  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$  и ориентационного угла  $\alpha$ , исходя из системы лишь двух уравнений (12) относительно этих параметров. Дополнительную информацию можно получить, например, анализируя моды, возбуждающиеся в *z*-направлении.

2. Для мод, распространяющихся в z-направлении, система уравнений Максвелла сводится к связанным уравнениям второго порядка

$$\left[\nabla_x \frac{1}{\hat{\varepsilon}_3} \nabla_x + k^2 \left(1 - \frac{n_m^2}{\varepsilon_{xx}}\right)\right] H_y = -k^2 n_m \frac{\hat{\varepsilon}_{xy}}{\hat{\varepsilon}_{xx}} E_y, \tag{13}$$

$$\left[\nabla_{\hat{x}}^{2} + k^{2} \left(\frac{\hat{\varepsilon}_{1} \hat{\varepsilon}_{2}}{\hat{\varepsilon}_{xx}} - n_{m}^{2}\right)\right] E_{y} = -k^{2} n_{m} \frac{\hat{\varepsilon}_{xy}}{\hat{\varepsilon}_{xx}} H_{y}, \tag{14}$$

относительно у-компонент векторов Е и H. При этом x- и z-компоненты выражаются через  $E_y$  и  $H_y$  по формулам

$$E_x = \frac{1}{\hat{\varepsilon}_{xx}} \left( n_m H_y - \hat{\varepsilon}_{xy} E_y \right), \quad H_x = -n_m E_y, \tag{15}$$

$$E_z = \frac{1}{k\hat{\varepsilon}_3} \nabla_x H_y, \quad H_z = -\frac{i}{k} \nabla_x E_y. \tag{16}$$

Волноводные решения уравнений (13), (14) могут быть представлены

$$-E_{y} = \sqrt{\gamma} \left[ \left( \alpha_{021} - \alpha_{e21} \right) \left( \varphi_{01} + \gamma \varphi_{e1} \right) - \left( \alpha_{011} + \gamma \alpha_{e11} \right) \left( \varphi_{02} - \varphi_{e2} \right) \right], \tag{17}$$

$$\begin{aligned} H_{y} &= \sqrt{\varepsilon_{3}} \left[ (\alpha_{011} + \gamma \alpha_{e11}) (\varphi_{e2} + \gamma \varphi_{02}) - \gamma (\alpha_{021} - \alpha_{e21}) (\varphi_{01} - \varphi_{e1}) \right], \\ (\alpha_{011} + \gamma \alpha_{e11}) (\alpha_{e22} + \gamma \alpha_{022}) - \gamma (\alpha_{021} - \alpha_{e21}) (\alpha_{012} - \alpha_{e12}) = 0, \end{aligned}$$

где

$$\varphi_{kq} = \frac{1}{\varkappa_k \cos \eta_{kq}''} \left\{ \sin \eta_{kq}'' \exp \left( \varkappa'' x \right) \theta \left( -\frac{x}{d} \right) + \sin \left( \varkappa_k x + \eta_{kq}'' \right) \times \right. \\ \left. \times \left. \vartheta \left( 1 - \frac{x}{d} \right) \theta \left( \frac{x}{d} \right) + \sin \left( \varkappa_k d + \eta_{kq}'' \right) \exp \left[ \varkappa' \left( d - x \right) \right] \theta \left( \frac{x!}{d} - 1 \right) \right] \right\},$$
(20)

$$\alpha_{kpq} = \frac{\sin\left(\varkappa_{k}d + \eta_{kp}'' + \eta_{kq}'\right)}{\cos\eta_{kp}'' \sin\eta_{kq}'}, \quad \eta_{kq}^{(p)} = \operatorname{arc} \operatorname{tg}\left[\frac{\varkappa_{k}}{\varkappa^{(p)}} \left(\frac{\varepsilon^{(p)}}{\varepsilon_{\mathfrak{s}}}\right)^{q-1}\right], \quad (21)$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{\sigma^2 + 1} - \sigma}{\sqrt{\sigma^2 + 1} + \sigma}, \quad \sigma = \frac{\varepsilon_3 - \varepsilon_3 \varepsilon_{xx} + n_m^2 (\varepsilon_{xx} - \varepsilon_3)}{2n_m \varepsilon_{xy} \sqrt{\varepsilon_3}}, \quad (22)$$

$$\times_0 = k \sqrt{\frac{\gamma \varepsilon_3 - \varepsilon_3 \varepsilon_{xx} - n_m^2 (\gamma \varepsilon_{xx} - \varepsilon_3)}{\varepsilon_{xx} (\gamma - 1)}}, \quad \chi_e = k \sqrt{\frac{\gamma \varepsilon_3 \varepsilon_{xx} - \overline{\varepsilon_3} - n_m^2 (\gamma \varepsilon_3 - \varepsilon_{xx})}{\varepsilon_{xx} (\gamma - 1)}}, \quad \chi^{(p)} = k \sqrt{n_m^2 - \varepsilon^{(p)}}, \quad k = 0; \ e, \ q = 1; \ 2, \ p = 1; \ 2. \quad (23)$$

Соотношение (19) является характеристическим уравнением, связывающим волноводные показатели преломления  $n_m$  гибридных мод тонкопленочного анизотропного волновода, длину волны  $\lambda$  и параметры волноведущей пленки.

√ε <sub>3</sub> α, град	α, град (по данным [ <sup>5</sup> ])	
.4671 0	0	
.4698 9 .4680 12	11	
.4699 10 .4678 21 .4679 18 .4685 20	23	
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	

Таблица 2

При известных значениях  $\varepsilon_3$ ,  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\overline{\varepsilon}_3$  и d из уравнения (19) может быть рассчитана величина  $\varepsilon_{xy}$  по известному значению волноводного показателя преломления одной из гибридных мод. После этого расчет значений  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$  и  $\alpha$  может быть выполнен по формулам

$$\alpha = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2\varepsilon_{xx}\varepsilon_{xy}}{\varepsilon_{xx}^2 - \overline{\varepsilon}_3 - \varepsilon_{xy}^2},$$
  

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{xy} \operatorname{tg} \alpha, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_{xx} - \varepsilon_{xy} \operatorname{clg} \alpha, \quad (24)$$

В табл. 2 представлены результаты расчетов по данным табл. 1, выполненные по изложенной выше методике.

### 3. Обсуждение результатов

Проведенные расчеты (см. табл. 2) показывают, что выращенные наклопным осаждением аморфных материалов пленки обладают одноосной оптической анизотропией ( $\varepsilon = \varepsilon_0 + (\varepsilon_e - \varepsilon_0) \mathbf{e_1} \cdot \mathbf{e_1}$ ), где  $\varepsilon_0 = \varepsilon_2 \simeq \varepsilon_3$ ,  $\varepsilon_e = \varepsilon_1$ . Это косвенно указывает на наличие столбчатой структуры пленок, ориентированной в направлении  $\mathbf{e_1}$ . Дополнительную уверенность в этом придает удовлетворительное согласие соотношения между углами  $\alpha$  и  $\varphi$  с формулой 2tg  $\alpha = tg \varphi$ , характерной для столбчатых неоднородных пленок [<sup>5</sup>].

В соответствии с теорией роста столбчатой неоднородной пленки с возрастанием угла осаждения ф материала распыляемой мишени на подложку должно наблюдаться убывание скорости роста v=d/t, величины анизотропии  $\Delta n = n_e - n_0$  ( $n_e^2 = \varepsilon_e$ ,  $n_0^2 = \varepsilon_0$ ) и показателя преломления  $n_0$  [<sup>6, 7</sup>]. В наших исследованиях убывание v,  $\Delta n$  и  $n_0$  с возрастанием  $\varphi$  прослеживается достаточно отчетливо (рис. 2). Однако, как известно [<sup>6</sup>], со столбчатой структурой связывают возникновение растягивающих напряжений в плепке, приводящих к отрицательной величине анизотропии  $\Delta n$ . Мы же получили пленки как с отрицательной, так и с положительной анизотропией. Последние были получены при относительно малых величинах напряжения смещения  $U_{\rm B^{4}}$  на распыляемой мишени (рис. 3).

Положительную анизотропию связывают обычно с сжимающими напряжениями в пленках [6]. Они возникают, по-видимому, при замуровании частиц рабочего газа в пленку в процессе ее роста. Итогом «конкуренции» напряжений растяжения п сжатия является результирующее напряжение, обусловливающее наблюдаемую величину анизотропии. Из графика зависимости  $\Delta n$  ( $U_{\rm B4}$ ) на рис. З видно, что пленки, выращенные при  $U_{\rm B4} < U_0$ , обладают положитель-



Рис. 2. Скорость роста v,  $\hat{A}/$ мин (1), показатель преломления  $n_0$  (2) и величина анизотропии  $\Delta n$  (3) в зависимости от угла напыления  $\varphi$  (мишень и подложка из стекла KB).

Рис. 3. Зависимость показателя преломления n<sub>0</sub> (1-4) и анизотропии ∆n (5-8) волноведущих пленок, полученных при углах напыления 0, 20, 30, 40° соответственно, от напряжения смещения на мишени (мишень и подложка из стекла KB).

ной оптической анизотропией, что указывает на преобладание в них напряжений сжатия. Соответственно в пленках, выращенных при  $U_{\rm B^{4}} > U_0$ , преобладают напряжения растяжения. При полной компенсации напряжений растяжения и сжатия (случай  $U_{\rm B^{4}} = U_0$ ) оптическая анизотропия не проявляется.

Наличие анизотропии напболее просто регистрируется по характеру поляризаций мод, возбуждающихся в *z*-направлении (рис. 1). Если наблюдаются моды, поляризованные коллинеарно и ортогонально оси *оу*, то анизотропия отсутствует. Если же поляризация выведенного из волновода излучения моды отличается от указанных выше, то волноводная структура анизотропна. В этом случае каждая мода может быть охарактеризована вектором  $\mathbf{e}_m = (\cos \phi_m, \sin \phi_m, 0)$  усредненной поляризации. Если азимут  $\phi_m$  усредненной поляризации. Если азимут  $\phi_m$  усредненной поляризации парциальной составляющей, переносящей максимальную долю  $\eta_m$  полной мощности моды, то нетрудно показать, что  $\psi_m$  и  $\eta_m$  удовлетворяют формулам

$$tg(2\psi_m) = \frac{\xi_2}{\xi_1}, \quad \eta_m = \frac{1}{2} \left( 1 + \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2} \right), \tag{25}$$

 $\xi_1 = \frac{\int\limits_{-\infty}^{\infty} (E_x H_y + E_y H_x) dx}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} (E_x H_y - E_y H_x) dx}, \quad \xi_2 = \frac{\int\limits_{-\infty}^{\infty} (E_y H_y - E_x H_x) dx}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} (E_x H_y - E_y H_x) dx}.$ 

На рис. 4 представлены рассчитанные по формулам (25) дисперсионные кривые ψ<sub>m</sub> (d/λ), показывающие зависимость поляризации гибридных мод от приведенной толщины d/λ волноведущей иленки. Соответствующие расчеты

величины у, показали, что их отличие от единицы не превышает 1 %, а следовательно, гибридные моды имеют квазиоднородную линейную поляризацию с азимутом  $\psi_m$ . В этой связи зависимость поляризации гибридных мод от толщины волновода необходимо учитывать при разработке поляризационных устройств на основе анизотропных волно-BOROB.

Из проведенного исследования следует, что метод наклонного осаждения позволяет изготавливать анизотропные тонкопленочные волноводы из аморфных материалов. При этом получение нужной ориентации оптиче-

Рис. 4. Расчетные зависимости волноводного показателя преломления  $n_m$  и азимута поляризации  $\psi_m$  гибридных мод от приведенной толщины  $d/\lambda$ волновода.

ской оси  $e_1$  и величины анизотропии  $\Delta n$  осуществляется посредством изменения технологических параметров процесса напыления пленок. Поэтому метод наклонного осаждения может применяться для изготовления анизотропных волноводов с нужными электродинамическими характеристиками, такими как распределение полей волноводных мод, их фазовые скорости и поляризации.

#### Список литературы

- Macleod H. A. // J. Vac. Sci. Technol. 1986. Vol. A4 (3). P. 418-422.
   Keiichi Nashimoto J. // J. Appl. Phys. 1988. Vol. 27. N 6. P. 892-898.
   Федоров Ф. И. Теория гиротронии. Минск: Наука и техника, 1976. 456 с.
   Гонкаренко А. М., Редько В. П. Введение в интегральную оптику. Минск: Наука и тех-ника, 1975. 152 с.
   Натка Мисса Н. А. Оптис С. // This Solid Biller, 4070. Vol. 57. N.0. D. 155. 456
- [5] Harris M., Macleod H. A., Ogura S. // Thin Solid Films. 1979. Vol. 57. N 6. P. 173-178.
- [6] Ивановский Г. Ф., Петров В. И. Ионно-плазменная обработка материалов. М.: Радно и связь, 1986. 230 с.
- [7] Технология тонких пленок / Под ред. Л. Майссела. М.: Сов. радио, 1977. Т. 2. 662 с.

Институт физики AH BCCP Могилевское отделение

> 7 Θ

Поступило в Редакцию 2 декабря 1988 г.

